Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	tent under	
10/708,325	FUKUDA, MASAHIKO		
Examiner	Art Unit	•	
David M. Fenstermacher	3682		

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
474	82			
	80			
	78			
	70			
280	236			
	259			
	260			
74	412R	2/16/2007	DMF	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
-			
	,		
		·	

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTES .CH STRATEG\	()
	DATE	EXMR
	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		